



TITLE:

# 構造欠陥が導くイオン伝導の世界

AUTHOR(S):

高井, 茂臣; 植松, 将慶; 村上, 正和; 川端, 悟史; 佐野, 稔文; 亢, 健; 福田, 光起

---

CITATION:

高井, 茂臣 ...[et al]. 構造欠陥が導くイオン伝導の世界. 京都大学アカデミックデイ2017:研究者と立ち話 (ポスター/展示) 2017: 20.

ISSUE DATE:

2017-09-30

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/227842>

RIGHT:



